DERWENT-ACC-NO:

1985-193150

DERWENT-WEEK:

198532

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Fine pattern forming method for hybrid IC device

forming coarse pattern and at fine pattern using

thin

laser beam NoAbstract Dwg 1,2/2

PATENT-ASSIGNEE: MITSUBISHI ELECTRIC CORP[MITQ]

PRIORITY-DATA: 1983JP-0228811 (December 1, 1983)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC JP 60119790 A

June 27, 1985

N/A

004

N/A APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE JP 60119790A

N/A

1983JP~0228811

December 1, 1983

INT-CL (IPC): H05K003/02

ABSTRACTED-PUB-NO:

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

TITLE-TERMS: FINE PATTERN FORMING METHOD HYBRID IC DEVICE FORMING COARSE

PATTERN FINE PATTERN THIN LASER BEAM NOABSTRACT

ADDL-INDEXING-TERMS:

INTEGRATE CIRCUIT

DERWENT-CLASS: U14

EPI-CODES: U14-H04A;

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-119790

@Int_Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)6月27日

H 05 K 3/02

6679-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

69発明の名称

ハイブリツドIC基板の微細パターン形成方法

②特 願 昭58-228811

②出 願 昭58(1983)12月1日

砂発 明 者 古 田

浩 黄

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所

内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明 紺 樹

1. 発明の名称

ハイブリッドIC基板の最細パターン形成方法

2. 特許請求の範囲

緩やかなパターン設計基準を用い数細加工部分を残してハイブリツドIC用の粗塞板を作成し、 次いでスポツト後を小さく絞つたレーザピームを 用いて前記数細加工部分を加工することにより所 嬰精度のパターンを作成することを管徴とするハ イブリッドIC基板の微細パターン形成方法。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

この発明は、ハイブリッド I C用の基板パターンをより後細に加工する方法に関するもので、等にフリップチップ化に有効な微細パターン形成方法に関するものである。

〔従来技術〕

 μm ~百数10 μm であるので、フリップチップ 化するためには、数10 μm の精度を持つパター ンが必要である。したがつて、従来の基板を用い てフリップチップ化したハイブリッド I C を作成 することは困難であつた。

(発明の概要)

この発明は、上配のような欠点を除去するため になされたもので、従来の技術で製造された基板 をレーザで加工することにより、フリップチップ 化が容易に行えるようにしたものである。

〔発明の実施例〕

以下、この発明の一異施例を図而について説明する。

ます、従来通りの設計差離でハイブリッドIC用の粗萎板を、第1図に示すように作成する。すなわち、第1図で、1は絶縁若板で、その上に金属膜2を蒸溜等により形成する。なお、3は数細加工部分で除去すべき個所であるが、第1図の設置ではそのままにしてある。

次に、前記数細加工部分 3 に適当なスポット後

に絞られたレーザビームを当て、その部分の金属 膜 2 を蒸発させることにより、第 2 図のような従来の設計基準の最小パターンサイズより小さいフ リップチップ用の各電極 4 を作る。

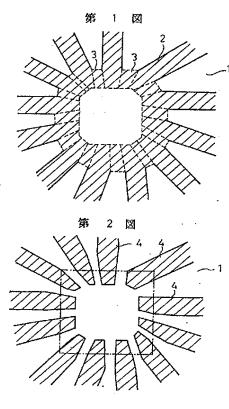
(発明の効果)

以上のように、この領明は、緩やかなパターン 設計基準で微制加工部分を残してハイブリッドI C用の租基板を作成した後に、スポット径を小さ く絞つたレーザビームを用いて微細加工部分を加 工して所要精度のパターンを作成するようにした ので、従来得られなかつた高い精度の微細パター ンを容易に得ることができる利点がある。

4. 図面の簡単な説明

第1回, 第2回はこの発明の一実施例の工程例を示すもので、第1回はレーザ加工前の根基板の 1 Cチップを付ける部分のバターン例を示す図、 第2回は同じくレーザ加工後のバターン例を示す 図である。

図中、1は絶級基板、2は金属膜、3は微額加工部分、4は電極である。



-448→